

# 中国仪器仪表学会文件

仪学秘字【2026】061号

## 关于对学会标准 T/CIS 25001-XXXX 《智能微系统测试流程总则》征求意见的通知

各相关单位：

根据中国仪器仪表学会“(智能微系统测试流程总则)标准制定工作组成立的通知”(仪学秘字【2025】060号文),经过标准工作组认真的研究、讨论和撰写,现已完成《智能微系统测试流程总则》标准征求意见稿及编制说明的编写工作。按照中国仪器仪表学会标准化工作委员会(SCIS)团体标准制定的规范和流程,现将该标准的征求意见稿及编制说明等文件发送各单位开展征求意见工作,请认真对文件进行仔细审阅,并在收到通知的四周内(2026年7月16日前),参照附件3的《征求意见稿》,按下述联系方式将意见书面反馈至工作组及SCIS秘书处。

联系人:吴涛、全红。

联系电话:18157625867;13641157647。

Email:wutao@qiyuanlab.com、quanhong@cis.org.cn。

邮寄地址:北京市海淀区银桦路58号院2号楼A座、北京市海淀区

知春路 6 号锦秋国际大厦 A 座 2310。

附件 1：T/CIS 25001-XXXX 《智能微系统测试流程总则》（征求意见稿）

附件 2：T/CIS 25001-XXXX 《智能微系统测试流程总则》编制说明（征求意见稿）

附件 3：T/CIS 25001-XXXX 《智能微系统测试流程总则》征求意见表

